

## BIBLIOGRAFÍA

- Beigbeder, A. F.: Conversiones metrológicas entre los sistemas norteamericano, Inglés, Métrico Decimal, Cegesimal y Giorgi. Madrid. Ediciones Castilla, 1952.
- Birch, A. M. J.: “International Committee of Legal Metrology”. *Report. Benefit of Legal Metrology for the Economy and Society*. p. 14, 2003.
- Constitución de la República de Cuba, 1996.
- Código Civil. República de Cuba, Ley No. 59, 16 de julio, 1987.
- Código Penal. República de Cuba, Ley No. 62, 29 de diciembre, 1987.
- Decreto No.270: Reglamento del Decreto Ley de Metrología, 2001.
- Decreto No.271: Contravenciones en Metrología, 2001.
- Decreto Ley No. 175 Modificativo del Código Penal. República de Cuba, aprobado el 17 de junio de 1997.
- Disposición General NC- DG-09: Disposiciones para la supervisión metrológica, 2001.
- EURACHEM/CITAC: *Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement*. Second Edition. 126 p., 2000.
- García A. D. B. y J. Pérez de M.: Departamento de Matemáticas del I. E. S. GUADINA de Villarubia de los ojos (Ciudad Real), Madrid. <http://www.platea.pntic.mec.es/-bgarcia/>
- Gray, M. M.: “Applicability of Metrology to Information Technology”. *J. Res. Nat. Inst. Stand. Technol.* 104, pp. 567-578, 1999.
- Hernández, A. M. y G. Espinosa D.: “Aseguramiento Metrológico

- en la magnitud de volumen y flujo a la instalación de verificación de contadores domésticos de gas”. *Boletín Científico-Técnico INIMET al servicio de la Metrología cubana*. Número especial, pp. 23-29, 2006.
- Hernández A., A. M.: Curso de Aseguramiento Metrológico. Oficina Territorial de Normalización de Ciudad de la Habana. La Habana, 2007.
- Hernández L., A. R.: Curso de incertidumbre en los ensayos, 2007.
- Hernández R., A. D.: “Derechos versus derecho”. *Revista Espacio*. No. 5, 2001.
- “Fufú de plátanos. Hacia la Protección al consumidor en el sistema de valor”. *Revista Espacio*, No. 5, 2001.
- “Concepción integral del Sistema de Protección al Consumidor en Cuba”. Tesis por el título de Doctor en Ciencias Económicas, Universidad de La Habana, 2002.
- <http://www.bipm.org> <http://www.laorejaverde.es/aula/mod/resource/view.php?id=300#unidades%20medida> <http://www.onu.org>
- IEC 80000-6: “Quantities and Units”. *Electromagnetism*. Part 6, 2008.
- ISO 31-6: “Quantities and Units”. *Light and Related Electromagnetic Radiations*, 1998.
- ISO 31-8: “Quantities and Units”. *Physical Chemistry and Molecular Physics*, 1998.
- ISO 31-9: “Quantities and Units”. *Atomic and Nuclear Physics*, 1998.
- ISO 31-11: “Quantities and Units”. *Mathematical Signs and Symbols for use in the Physical Sciences and Technology*, 1996.
- ISO 31-12: “Quantities and Units”. *Characteristic Numbers*, 1998.
- ISO 31-13: “Quantities and Units”. *Solid State Physics*, 1998.
- ISO 5725-2: “Accuracy (trueness and precision) of Measurement Methods and Results”. *Basic Method for the Determination of Repeatability and Reproducibility of Standard Measurement Method*. Parte 2, 2002.
- ISO 5725-3: “Accuracy (trueness and precision) of Measurement Methods and Results”. *Intermediate Measures of the Precision of Standard Measurement Method*. Part 3, 2001.
- ISO 5725-4: “Accuracy (trueness and precision) of Measurement Methods and Results”. *Basic Methods for the Determination of the Trueness of Standard Measurement Method*. Part 4, 1994.
- ISO 5725-5: “Accuracy (trueness and precision) of Measurement Methods and Results”. *Alternative Methods for the Determination of the Precision of Standard Measurement Method*. Part. 5, 2005.
- ISO 5725-6: “Accuracy (trueness and precision) of Measurement Methods and Results”. *Use in Practice of Accuracy Values*. Part 6, 2001.
- ISO 80000-5: “Quantities and Unit”. *Thermodynamics*, 2007.
- ISO 80000-8: “Quantities and Units”. *Acoustics*, 2007.
- Kutrikov, V.: “Desarrollo de la Metrología en Rusia”. Conferencia Magistral. Evento METROLOGÍA 2008. Palacio de las Convenciones. La Habana, 2008.
- Le Système International d’Unités. The International System of Units*, 8e édition. Bureau International des Poids et Mesures. Organisation Intergouvernementale de la Convention du Mètre, 2006.
- Ley (Decreto No. 666): De Protección al Consumidor. El Salvador, 1996.
- Ley No. 7472: Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Costa Rica, 2000.
- Ley No. 19496: Ley de Protección al Consumidor. Chile, 1997.
- Ley No. 24240: Ley de Defensa al Consumidor. Argentina, 1993.
- Ley de la Protección al Consumidor de Panamá, 1992.
- Ley de Protección al Consumidor de Brasil, artículo 15, 1990.
- Ley de Protección al Consumidor de España, 1995.
- Ley de Protección al Consumidor de Uruguay, 1999.
- Ley Federal de Protección al Consumidor, México, 1992.
- López V. S.: “La Metrología Legal. Una herramienta para el éxito empresarial”. *Boletín Científico-Técnico INIMET*. No. 3, pp. 13-17, 2003.
- López, V. S. y otros: Proyecto: “Perfeccionamiento y Establecimiento de la base que reglamenta el Aseguramiento Metrológico”. INIMET, 2004.
- López, V. S.: Sistema Internacional de Unidades de Medida SI, Curso, 2005.
- Marbán, R. M. y J. A. Pellicer C.: *Metrología para no metrologos*. 2 ed. Patrocinada por Sistema Interamericano de Metrología, Nor-

- malización, Acreditación y Calidad, SIM-OEA, 2002.
- : *Metrología Legal*. SIM-OEA, 2003.
- Martín, E.: *Sistemas de Unidades*. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Rosario. Departamento de Ingeniería Química. Cátedra de Integración II, 2003.
- Maury T., A.: Retos de la Metrología en el futuro. Seminario, 2005.
- Moreno, Y.: “Diseño del Sistema de Protección al Consumidor en la Unidad Empresarial de Base Gastronomía Habana de la Empresa Cubacatering S. A.” Tesis presentada para la obtención del título de Master en Dirección, Universidad de La Habana, 2008.
- NC-ISO 1000: 1992 Unidades SI y recomendaciones para el empleo de sus múltiplos y submúltiplos y de algunas otras unidades, 2009.
- NC-ISO/IEC 17025: Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración, 2006.
- NC ISO 5725-1: “Exactitud (veracidad y precisión) de métodos de medición y resultados”. Principios generales y definiciones, Parte 1, 2005.
- NC ISO/IEC Guía 2: “Normalización y Actividades relacionadas”. Vocabulario General, 2005.
- NC- OIML D12: Campos de aplicación de los instrumentos de medición sujetos a verificación, 1995.
- NC- OIML D16: Principios del aseguramiento del control Metrológico, 1998.
- NC- OIML D20: Verificación inicial y posterior de los procesos e instrumentos de medición, 1995.
- OIML R-79: Requisitos para el etiquetado de los productos preenvasados, 1997.
- NC- OIML R- 87: Contenido neto en productos preenvasados, 2006.
- NMKL: Procedimiento para la estimación de la incertidumbre de la medición, 12 p., 2007.
- OIML D-2: Legal units of measurement, 2007.
- OIML V-1: International vocabulary of terms in legal metrology (VIML), 2000.
- Reyes P., Y.: “Regulaciones metrológicas para el control de la producción, importación y uso de instrumentos de medición, en la República de Cuba”. *Boletín Científico-Técnico INIMET*. No. 1, pp. 14-23, 2004.
- Reyes P., Y. y A. Hernández L.: “Conformity Assessment and Metrology”. *OIML Bulletin*. Vol. XLVII. Number 3, pp. 35-40, 2006.
- Reyes P., Y., A. R. Hernández L. y L. E. González: “Sistema Internacional de Unidades en la República de Cuba. Pasado, presente y futuro”. *Rev. Normalización*. Nos. 2/3 pp. 79-89, 2007.
- Reyes P., Y y otros: Manual de Instrucción para la ejecución del diagnóstico Metrológico, 2007. <http://www.inimet.cubain-dustria.cu>
- Reyes Y. P., A. R., Hernández L., S. López V. y M. Antúnez R.: Curso de Metrología General. INIMET, ININ, Dirección de Metrología ONN. La Habana, 2008.
- Rodríguez, C. C. y otros: “Nuevas Tecnologías”. *Tabloide Universidad para Todos*, pp. 3, 17, Suplemento Especial. Ed. Academia, La Habana, 2005.
- Rodríguez Eduarte, Y.: “¿Es pecado ser consumidor?” *Juventud Rebelde*, 24 de octubre, 1999.
- Santiago Casado: Los sistemas de numeración a lo largo de la historia, [santiago@airastur.es](mailto:santiago@airastur.es) (Consultado, 2008).
- “What Will Legal Metrology Be In The Year 2020. Conclusions and Report”. OIML Seminar Espace OLANO Saint-Jean-de-Luz, France, 26-27, sep. 2002, *OIML Bulletin*. Vol. XLIV. No. 1, pp. 15-19, 2003.





